

Sr8Ti7S21 結晶の熱電特性

メタデータ	言語: jpn
	出版者: 宮崎大学工学部
	公開日: 2020-10-30
	キーワード (Ja):
	キーワード (En):
	作成者: 上水樽, 昂樹, 永岡, 章, 吉野, 賢二, Kamimizutaru,
	Koki
	メールアドレス:
	所属:
URL	http://hdl.handle.net/10458/00010072

Sr₈Ti₇S₂₁結晶の熱電特性

上水樽 昂樹^{a)} · 永岡 章^{b)} · 吉野 賢二^{c)}

Thermoelectric properties of Sr₈Ti₇S₂₁ crystal

Koki KAMIMIZUTARU, Akira NAGAOKA, Kenji YOSHINO

Abstract

We report growth of $Sr_8Ti_7S_{21}$ crystal by solid-state reaction and characterization of its thermoelectric properties. $Sr_8Ti_7S_{21}$ bulk crystals were fabricated in vertical furanace from 650 to 900 °C. $Sr_8Ti_7S_{21}$ polycrystalline sample could be obtained from growth temperature of 800 °C. The samples became to stoichometry as the increasing growth temperature. The conduction type showed n-type and the Seebeck coefficient of -234 μ V/K at 323 K. These results indicated $Sr_8Ti_7S_{21}$ a promising new thermoelectric material.

Keywords: Sr₈Ti₇S₂₁, Bulk Crystal, Thermoelectric materials

1. はじめに

現代社会において最も一般的なエネルギー源である石 油などの化石燃料は、様々なエネルギーへと変換されてい るが、その大部分は排熱として大気中に捨てられている¹⁾。 エネルギー需要の増加と化石燃料の埋蔵量の減少により 代替エネルギー源が求められている。主な解決策として再 生可能エネルギーが挙げられているが、その中でも熱電発 電は排熱を電気に直接変換できる唯一の方法として注目 されている²⁾。熱電材料の変換効率は無次元性能指数(ZT) によって決定され、以下の式で表される。

$$ZT = \frac{S^2 T}{\kappa \rho} \tag{1}$$

ここで *S*、*ρ*、*κ* はそれぞれゼーベック係数、電気抵抗率、 熱伝導率である。(1)式より高い変換効率を得るためには 熱伝導率あるいは電気抵抗率が小さい材料が必要になる。

現在実用化されている熱電材料の多くは Bi₂Te₃-Sb₂Te₃や PbTe、PbSe など、テルル(Te)やセレン(Se)の化合物である。これらの材料は良い性能を示す一方、Te や Se が希少元素であることから資源枯渇の可能性がある³⁾。このような観点から硫化物熱電材料は、脱テルル・セレン熱電材料として近年特に大きな注目を集めている。これまでにNdGd_{1.02}S₃⁴⁾, Cu₄Mo₆S₈⁵⁾, PbS⁶⁾等の研究が進められてきた。

本研究では硫化物熱電材料として、Sr₈Ti₇S₂₁に着目した。 Sr₈Ti₇S₂₁は*c*軸に長い単位格子(*a*=11.5 Å, *c*=47.5 Å)を有し ていることから低い格子熱伝導率が期待される⁷⁾。 また、II 族の Sr が Ti-S 八面体の間隔に存在することに より結合が緩いと考えられ、この結合によるフォノン散乱 が期待できる。したがって SrsTirS21 は高効率な熱電材料を 実現できる可能性がある。現在、SrsTirS21 は結晶構造につ いての報告^{7,8}はあるが電気特性や熱電特性などに関する 報告がなく、熱電材料としての物性が知られていない。そ こで、本研究ではホットプレス法により SrsTirS21 結晶を作 製し、熱電材料としての可能性を検討した。

2. 実験

硫化ストロンチウム(SrS、99%、株式会社高純度化学研 究所)と硫化チタン(TiS2、99.9%、株式会社高純度化学研究 所)の粉末を化学量論比で混ぜ合わせた。混ぜた材料をカ ーボンダイス(内径 10 mm)に入れ、成長温度650-700 °C、 圧力7.7 MPa、成長時間1時間で結晶成長を行った。650 °C で作製した試料をas-試料として、石英管に真空封入後、 800-900 °Cで24時間アニール処理を行った。得られたサン プルの構造特性を粉末X線回折(XRD)法、組成分析をエネ ルギー分散型X線分析(EDX)、電気特性をホール効果測定、 ゼーベック特性をゼーベック係数により分析した。

XRD 測定は PANalytical 製の X'Pert-Pro を用いて加速電 圧を 40 kV、管電流を 40 mA、光源は CuKa を 1.54 Å で測 定を行った。また、XRD 結果より、粒径、半値幅の算出 も行った。EDX では SU-3500 型日立走査型電子顕微鏡を 用いて、加速電圧を 20 kV として測定を行った。ホール測 定は Ecopia 社製 HMS-3000SP Hall Effect Measurement System を使用した。オーミック電極として In を蒸着し、 磁束密度を 0.5 T、測定温度を 300 K として測定を行った。 ゼーベック測定は ULVAC 製の ZEM-3 を用いて測定範囲 50-400 ℃、測定間隔 50 ℃で行った。

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生

b) 環境・エネルギー工学研究センター助教

c) 電子物理工学科教授

3. 結果

3.1 結晶成長

作製したSr₈Ti₇S₂₁バルク結晶の結晶画像をFig. 1に示す。 バルク結晶の大きさは直径10 mm、厚さは約2 mmの円柱 状である。表面の状態については、成長温度650、700 ℃ のサンプルでは表面が粗く、肉眼で確認できるほどの凹凸 が観察された。成長温度800、900 ℃では表面の粗さがな くなり滑らかな表面が観察された。



Fig. 1 Sr₈Ti₇S₂₁の結晶画像

3.2 結晶構造と異相

作製したSr₈Ti₇S₂₁を調べるためにX線回折による評価を 行った。Figs. 2,3に成長温度を変化させた際のXRD測定結 果とXRD測定より算出した半値幅の結果を示す。700 ℃ 以下で作製したサンプルは、Sr₈Ti₇S₂₁の強度が弱く、原料 であるTiS₂と一致するスペクトルが観察され異相を確認 した。800 ℃以上で作製したサンプルにおいてas- 試料を アニールすることで未反応のTiS₂のピークが消え、 Sr₈Ti₇S₂₁の単相が得られた。



Fig. 2 Sr₈Ti₇S₂₁結晶の XRD スペクトル

Fig. 4は、**Sr**₈**Ti**₇**S**₂₁の面方位を基に**XRD**の測定結果から得 られた半値幅と以下のシェラーの式によって粒径を求め た。

$$D = \frac{K\lambda}{B\cos\Theta}$$
(2)

ここで K、λ、Bはそれぞれシェラー定数、X線の波長、 半値幅である。本研究では、Sr₈Ti₇S₂₁の強度が最も強い (201)面の半値幅とK=0.9として算出した。半値幅は Sr₈Ti₇S₂₁の単相を同定した900 °Cで作製したサンプルに おいて結晶品質が最も良く0.14°であり、成長温度が増加 するにしたがい結晶品質が良くなる傾向を示した。粒径も 同様に成長温度が増加するにしたがい増加する傾向を示 した。成長温度が700-800 °Cにおいて粒径が大幅に増加し ている。これは700-800 °Cの間にSr₈Ti₇S₂₁の結晶成長が促 進され始めたことに由来するもので考えられる。また、 800-900 °Cの間にSr₈Ti₇S₂₁の焼結がさらに促進された為、 温度を増加させることで結晶性が増し、粒径が増大したと 思われる。



3.3 組成分析と点欠陥

作製した SrsTi₇S₂₁の組成やキャリア濃度と成長温度の 関係を調べるために、EDX 組成分析とホール効果測定か ら評価を行った。今回、同一サンプルで3箇所測定し、そ の平均値を載せたものをFig.5に示す。Fig.5の各線は各 構成元素の化学量論的組成比を示す。今回作製したサンプ ルの誤差は大きいもので±3%程度であった。EDX の結果 より、全てのサンプルにおいて S-poor を示した。これは 高温で熱処理することで蒸気圧の高い S が結晶から抜け たと考えられる。また、今回作製したサンプルは成長温度 が増加するにしたがって封入量と対応した組成比が得ら れた。これは、成長温度を増加させることで、原料の反応 が促進されたと考えられる。



作製したサンプル組成比は Sr-poor、Ti-rich、S-poorの 傾向が得られた。このことから点欠陥として、Sr空孔(Vsr)、 S空孔(Vs)、格子間 Ti(Ti₁)、Sr サイトの Ti(Ti₅r)などが考え られるが、これらのサンプルはゼーベック測定の結果より n型であった。また、類似した化合物半導体の SrTiO₃では 酸素の空孔は欠陥生成エネルギーが低く Sr は置換されや すい¹²⁾。以上により、ドナー性欠陥として、Vsと Ti₅r が アクセプタ性欠陥より多く含まれていると考えらえる。

Fig.6より成長温度が増加するにしたがいキャリア濃度 は減少する傾向を示した。中でも700℃から800℃にか



けてキャリア濃度は大幅に減少した。これは、XRD の測 定結果より、700 ℃ 以下で確認された原料の TiS₂(2×10²⁰ cm⁻³)¹³が影響していると考えられる。また、Fig. 7 より成 長温度が増加するにしたがって移動度が増加する傾向を 示した。これは成長温度 650、700 ℃ においては結晶中の 粒子の焼結が進行せず、粒界の割合が増加することによる と考えられる。そのため粒界散乱の影響が支配的となり、 移動度が低くなったと考えられる。

3.4 熱電特性

HP 法により作製した成長温度 650-900 ℃ のサンプルの ゼーベック係数、パワーファクターの温度変化を Figs. 8, 9 に示す。ゼーベック係数が負であることから n型伝導を 確認した。ゼーベック係数は測定温度の増加に伴い減少 する傾向を示した。この現象はキャリアの熱励起に起因 するものと考えられる^{14,15)}。800 ℃で作製されたサンプ ルで最大のゼーベック係数-234 µVK⁻¹ を示した。

パワーファクターは、測定温度の増加にしたがって増加 する傾向を示し、抵抗率は測定温度の増加に伴い減少する 通常の半導体挙動を示した。最大のパワーファクターは 700 ℃で作製したサンプルで 3.81 µW/mK であった。650, 700 ℃で作製したサンプルは測定温度が 250 ℃をさかい に減少する傾向を示した。これは Fig.10 に示すように測定 温度が 250 ℃以上になると抵抗率が金属的な振る舞いに







Fig. 10 Sr₈Ti₇S₂₁結晶の抵抗率

4. 結論

粉末2元系材料 SrS、TiS2を用いて、ホットプレス法に より Sr₈Ti₇S₂₁結晶の作製を試みた。

X線回折の結果より、700 ℃以下で作製したサンプルは、 SrsTirS21 の強度が弱く、原料である TiS2 と一致するスペク トルが観察され異相を確認した。これは 700 ℃以下で作 製したサンプルは反応が不十分であったためと考えられ る。800 ℃以上で作製したサンプルにおいて as- 試料をア ニールすることで未反応の TiS2 のピークが消え、SrsTirS21 結晶の単相が得られた。半値幅は SrsTirS21 結晶の単相を同 定した 900 ℃ で作製したサンプルにおいて結晶品質が最 も良く 0.14°であり成長温度が増加するにしたがい結晶品 質が良くなる傾向を示した。粒径も同様に成長温度が増加 するにしたがい増加する傾向を示した。

エネルギー分散型 X 線分析により成長温度が増加する にしたがって封入量と対応した組成比が得られた。また、 傾向的には Sr-poor Ti-rich S-poor の結果が得られた。サン プルはゼーベック測定の結果より n 型であったので、ドナ 一性欠陥の Vs がアクセプタ性欠陥より多く含まれている と考えらえる。 ゼーベック係数は測定温度の増加にしたがって減少する 傾向を示した。この現象はキャリアの熱励起に起因するも のと考えられる。800 ℃で作製されたサンプルで最大のゼ ーベック係数は-234 µVK⁻¹ を示した。

参考文献

1) 寺崎 一郎: 熱電材料の物質科学, 内田老鶴圃 (2017).

 2) 谷川 彰敏: 熱電変換材料 実用・活用を目指した設計 と開発, 情報機構 (2014).

3) T. Takeuchi: Conditions of Electronic Structure to Obtain Large Dimensionless Figure of Merit for Developing Practical Thermoelectric Materials, Materials Transactions, Vol. 50, pp. 2359-2365, 2009.

4)M. Ohta, and S. Hirai: Thermoelectric properties of NdGd_{1+x}S₃prepared by Cs₂ Sulfurization , Journal of Electromic Materials, Vol. 38, pp. 1287-1292, 2009.

5) M. Ohta, A. Yamamoto, and H. Obara: Thermoelectric properties of Chevrel-Phase Sulfides $M_xMo_6S_8$ (M:Cr, Mn, Fe, Ni), Journal of Electromic Materials, Vol. 39, pp. 2117-2121, 2010.

6) C. J. Vineis, A. Shakouri, A. Majumader, and M. G. Kanatzidis: Nanostructured Termoelectrics: Big Efficiency Gains from Small Features, Advanced Materials Vol. 22, pp. 3970-3980, 2010.

7) O. Gourdon, V. Petricek, and M. Evan: A new structure type in the hexagonal perovskite family; structure determination of the modulated misfit compound Sr_{9/8}TiS₃, Acta Crystallographia Section B, Vol. 56, pp. 409-418, 2000.

8) M. Onoda, M. Saeki, A. Yamamoto, and K. Kato: Structure Refinement of the Incommensurate Composite Crystal Sr_{1.145}TiS₃ Though The Rietvelt Analysis Process, Acta Crystallographia Section B, Vol. 49, pp. 929-936, 1993.

9) ICDD No. 01-070-6204

10) ICDD No. 01-084-1285

11) H. Hann, and U. Mutschke: Untersuchungen über ternäre Chalkogenide. XI. Versuche zur Darstellung von Thioperowskiten, Journal of Inorganic and General Chemistry, Vol. 288, pp. 5-6, 1956.

12) E. M. Logothetis, W. J. Kaiser, C. A. Kukkonen, S. P. Faile R. Colella, and J. Gambold: Transport properties and the semiconducting nature of TiS₂, Physica B+C, Vol. 99, pp. 193-198, 1980.

13)M. J. Akhtar, Zeb-Un-Nisa Akhtar, R. A. Jackson, C. Richard, and A. Catlow: Computer Simulation Studies of Strontium Titanate, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 78, pp. 421-428, 1995.

14) F. Yu, X. Meng, J. Cheng, J. Liu, Y. Yao, and J. Li: Novel n-type thermoelectric material of ZnIn₂Se₄, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 797, pp. 940-944, 2018.

15) F. Ahmed, N. Tsujii, and T. Mori: Microstructure analysis and thermoelectric properties of iron dopedCuGaTe₂, Journal of Materiomics, Vol. 4, pp. 221-227, 2019.